⑲ 日本 国 特 許 庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-29128

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)2月10日

H 01 L 21/302

C-8223-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全10頁)

❷発明の名称

明

者

人

⑦発

の出 類

砂代 理

プラズマ処理装置

②特 願 昭59-150202

❷出 顧 昭59(1984)7月19日

明 平 四発 眀 者 小豆沢 明 渚 ②発

照 男 Щ 畸

株式会社東芝 弁理士 鈴江 武彦 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合研究所内 川崎市幸区堀川町72番地

外2名

明新田

1. 発明の名称

プラズマ処理装置

2. 特許請求の範囲

(1) 高周波電力が印加されると共に試料が配置さ れる陰極及び抜階極に対向配置された離極を備え たプラズマ処理室と、この処理室内に被励起ガス を導入する手段と、上記処理室内を排気する手段 と、前記処理室外で前記陰機に対向配置される磁 性コア及び該強性コアに前記陰極と直交する方向 に巻装され相互に位相の異なる交流電流が通流さ れる複数のコイルからなり、前記幾橋上に所定方 向に連続移動する磁場を発生する磁場発生手段と を具備してなることを特徴とするフラズマ処理装

- (2) 前記被励起ガスは、反応性ガスであり、これ により前記陰極上に記置される試料がエッチング されることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載のプラズマ処理装置。
- (3) 前記陰極上に配置される試料の表面には、気

相成長により膜が形成されることを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載のプラズマ処理装置。

1.5

49 前間微極上に配置される試料は、膜形成の原 「料となるターゲットであり、このターゲットに対 するスパッタリングにより前記帰復上に配慮され 'る部材に膜が形成されることを特徴とする特許請 求の範囲第1項記載のプラスマ処理装置。

- 前記磁性コアは断面が機能状でその複数の溝 が前記強種に対向するように配置され、前記各コ イルは上記簿中に一辺が組込まれ他の一辺が鉄構 の反対側に位置するリング巻に上記磁性コアに巻 装されることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載のプラズマ処理装置。
- 60 前記融性コアは、前記試料より平面的に大で ずることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 のプラズマ処理装置。
- (7) 前記複数のコイルは3 n相(nは正の整数) :のコイルを構成し、これらのコイルに3 n 相交流 ・電液が通流されることを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載のプラズマ処理装置。

特別昭61-29128(2)

(8) 前記磁場発生手段が配置される空間は、 1 0 → [torr]以下の圧力下或いは大気中であることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載のプラスマ処理装置。

(3) 前記陰極は、前記試料が軟置される領域の外側に磁性材料が設けられたものであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のプラズマ処理装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は、半導体装置の製造等に用いられるプラズマ処理装置に係わり、特にマグネトロン放電を利用して高速にドライエッチング若しくは膜形成等を行うプラズマ処理装置に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

近年、半導体集積回路は数細化の一途を辿り、 最近では最少寸法が1~2[μπ]の超微糊素子 も試作開発されている。このような微糖加工には、 通常平行平板型電極を有する真空排気された容器 内にCF4 やCC!2 等の反応性ガスを導入し、

試料載置の電極(陰極)に高周波電力を印加する ことによりグロー放電を生じさせ、この陰極に生 じる負の直流自己バイアス(陰極降下電圧)によ りプラズマ中の正イオンを加速して試料に垂直に 照射し、該試料を物理化学反応によりエッチング する、所謂反応性イオンエッチング(RIE: Reactive Ion Etching) 法が用いられている。 しかし、この平行平板電極によるRIEでは、ガ ス解離効果の比較的低いグロー放電を利用してい るので、例えばCF4 + H2 ガスを用いた Si 02 のエッチング速度は高々300~400 [Å /ain]に過ぎず、コンタクトホール等の1 [μπ] 膜厚のSiО2 をエッチングするのに数 10分以上もの時間を要し、量産性の点で極めて 不都合であった。このため、エッチング速度の高 速化が望まれている。

これに対し本発明者等は、高周波電力印加の陰極下に永久班石からなる職場発生手段を設け、マグネトロン放電により高速エッチングを可能としたドライエッチング装置を開発した(特開昭 5 7

- 986678月)。この装置の原理は、第8図に示す如く永久融石1の開ループを形成する磁極圏 酸2に発生する磁界3と、この磁界3に直交する 電界4とにより、電子5をサイクロイド運動させ、 滲入した反応性ガスとの衝突頻度を大幅に増加させ、 せて多量の反応性イオンを発生させることにある。 なお、図中6は被エッチング試料6に垂直に入射することになり、高速の異方性エッチングが達成される。

示す如く試料6のエッジから30[㎜]離して静 止させておいた。第9図から、試料エッジ付近で は10秒間のエッチングで約1000~2000 [入] エッチングされ、試料エッジより内側とな る程エッチング速度が遅くなることが判る。前記 走査の戻り時間が俯えば0.05秒と高速であっ たとしても、約80回の走査で2秒間避極間隙2 を試料6の両側に静止させたことと等価となり、 從ってこの走査回数において第10回に示す状態 でエッチングされる試料エッジの深さは500 [人] に近い値となる。このような周辺の領域の 速いエッチングが試料全体の均一エッチング性を 低下させる要因となる。これを防止する手法とし て磁極閻膜2の走査幅を広げることが考えられる が、この場合装置の大形化やエッチング速度の低 下等を招き、将来の大口径化(6インチ以上)へ の対応が困難となる。

また、上述した問題はエッチングに限らずプラ ズマCVDやスパッタリング堆積による膜形成に も同様に言えることである。例えば、スパッタリ

特開昭61-29128(3)

ング堆積の場合、平行平板型電極を用い 陰極に試料としてのターゲットを、陽極に膜形成されるべきウェハを配置して膜形成を行う際に、 陰極上のターゲットが均一にエッチングされない と試料上に形成される膜が不均一となり、均一な膜形成ができないし、ターゲットの寿命も短くなってしまう。

(発酵の目的)

本発明の目的は、装置構成の大形化を招くことなく、試料を均一に高速エッチング或いは試料上に均一な厚みの膜を形成ずること等ができ、且つ試料の大口径化にも十分対処し得るプラズマ処理装置を提供することにある。

(発明の概要)

本発明の骨子は、前述した磁極関隊を有する永久融石に代えて、所定方向に連続移動可能な脱場を電気的に発生する融場発生手段を用いることにある。

即ち本発明は、高周被電力が印加されると共に表面側に試料が配置される強振及び該強振に対向

記録された陽極之と、大変と、、大変と、、大変と、、大変と、、大変を強された陽極ながある。と、大変をない、大変をない、大変を表する。と、大変をない、大変をない、大変をない、大変をない、大変をない、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。と、大変を表する。

(発明の効果)

本発明によれば、磁性コア及び複数のコイルからなる磁場発生手段により高密度プラズマ領域を常に一方向に走査することになるので、階極上に試料として被エッチング試料を配置した場合、試料全体を高速エッチングすることができる。しかも、磁機関隊を往復走査させた場合のように試料エッジ近傍のエッチング速度が特に速くなる等の

〔発明の実施例〕

第1図は本発明の第1の実施例に係わるドライエッチング装置を示す機略構成図である。図中1 1は接地された容器であり、この容器11内は陰 極12によりエッチング室(プラズマ処理室) 13と磁響発生器収納室14とに分離されている。 陰極12には、マッチングの路15を介して高度、 波電源16からの高別波電力が印加される。また、 の水冷管17によりか冷却されておりて用いる。 の水冷管17により加のリードとして用いる。 の水冷管17は上記電力加のリードとして、例及 なことが入するためのガス排気口13 b が が は 上記 が ス は 数 口 1 3 b が が 試 社 で れ ひ は エッチング室 1 3 内 の な 低 工 ッチング 変 1 3 の 上壁で形成される。 する も の となっている。 も の となっている。

一方、前記磁 編発生器 収納室 1 4 内には磁性コア 2 0 及び数 1 0 本以上の細い準線を束ねたコイル3 0 からなる磁場発生器 4 0 が陰極 1 2 の下向に対向して配置されている。ここで、磁性コア 2 0 は第 2 図に示す如く磁性材料の薄板を積磨してなり、上面に複数の溝 2 1 を一定階隔に形成した断面が御機状のものであり、溝 2 1 の長さは試

特開昭61-29128(4)

料18の長径よりも長く、同様に満21と瘟交す る方向の発性コア20の長さも試料18より長い ものとなっている。確性コア20には内部に水路 を持つ水冷板22が取付けられ、この水冷板22 に接続された水冷管23により水冷板22内に冷 却水が通流され、磁性コア20が冷却されるもの となっている。さらに、前記コイル30の製作後 に磁性コア20の溝21にコイル30の一辺を粗 込むために、磁性コア20は糠歯状コア20aと バックコア20bとに分割可能な構造となってい る。また、前記コイル30は第1万至第3のコイ ル31a、31b、31cからなるもので、第3 図(b)に示す如く磁性コア20の溝21にリン グ巻で周期的に巻装されている。即ち、コイル 3 1 a は講2 1 中に一辺が組込まれ他の一辺が該 湖 2 1 の反対側に位置するよう磁性コア 2 0 に巻 装され、さらに3つの溝21毎にそれぞれ直列接 続されている。他のコイル31b,31について も同様である。そして、これらのコイル31a, 31b、31cには位相の異なる3相交流電流が

通流されるものとなっている。

ここで、上記各コイル31a.31b.31c に互いに120度位相の異なる3相交流電流を流 すと、組場発生器40上、つまり前記路板12上 には第3図(a)に示す如く、次式で与えられる ような磁束密度Bが発生する。

陰極12上に高密度のプラズマ領域が発生し、このプラズマ領域が一方向に連続移動することになる。

また、前記磁場発生器収納室14にはガス排気記 口14aが設けられており、収納空14内内は対方 研場発生器40による放電を防止するためののおス 排気口14aを介して104 [torr]以下ののの前ス 空に排気されている。さらに、収納室14ととの前記 では、電気分割を取り合う。ないでは、電気により にはいり弁52が設けられており、この 仕切り弁52によりエッチング時に各室 13.0 14が遮断されるものとなっている。なお、第4 図中53は弗素樹脂している。

このように構成された本装置の作用について説明する。まず、ガス導入口13aからエッチング室12内に例えばCF4等の反応性ガスを導入し、エッチング室12内を10~ { torr } に保持した後、陰極12に高周波電力(13.56MHz)を印加すると、陰極12と陽板(エッチング室

このように本装置によれば、磁場発生器 4 0 の作用により試料 1 8 を高速で且つ均一にエッチングすることができる。さらに、磁場発生器 4 0 の大きさは試料 1 8 より僅かに大きい程度でよく、装置の大形化を招くこともない。また、機械的可

特開昭61-29128(5)

動部が不要となるので信頼性の向上をはかり得、さらにこのことから装置構成の小形化をはかり得る。また、本装置では試料18が常に高密度プラズマ領域62に晒されることになるので、試料18が大口径化してもエッチング速度の低下は極めて小さく、前記磁極関策を静止させたときに近いエッチング速度(約5μπ/min)を得ることができる。

がある。これに対し、本実施例装置では、コイルの巻方が移動艇界方向に対し一定であるので、先願のような無効部分がなく、移動艇界方向の寸法を先願よりも短くすることが可能である。このため、雅編発生器のより小型化をはかり得、該発生器の収納スペース等の問題も解決できるのである。

第4図は本発明の第2の実施例を説明するための要部構成図である。この実施例が先に説明した実施例と異なる点は、前記は概12上にヘルムホルツコイル71、72を設けたことにあり、他は 先の来

を係と全く同様である。

このような構成であれば、ヘルムホルツコイル71.72に電液を流すことにより、試料18表面上の磁界強度を増強させることができる。これにより、試料表面の水平磁界が大きくなり、従ってイオンの加速電圧が大幅に低下してラジエーションダメージが軽減されると云う利点がある(Y. Horiike, H. Okano; Jpn, J. App! phys. 20 (1981) L817 参照)。

従って本実施例においては、先の実施例と同様な効果が得られるのは勿論のこと、装置構成のより簡略化をはかり得る等の利点がある。

第6 図は本発明の第4の実施例に係わるドライエッチング装置を示す機略構成図である。なお、第1 図と同一部分には同一符号を付して、その詳しい説明は省略する。この実施例が先の第1の実

施例と異なる点は、前記隊種12の外周に磁性材料を埋込んだことにある。即ち、陰極12の上面には前記試料18が戦闘される領域より外側に該領域を囲むように鉄板80が埋込まれている。

このような構成であれば、前記組種関係の端部が仮に鉄板80の下にあっても組力線の大部分が透磁率の高い鉄板80内を通過することになり、鉄板80上には碓界は発生しない。このため、鉄料18の周辺部の高密度プラズマ領域62が除去されることになる。従って、進行組界方向の均一性の向上をはかり得、より均一性良いエッチング速度を得ることができる。

なお、本発明は上述した各実施例に限定されるものではない。例えば、前配職得発生器のコイルは3相巻線に限るものではなく、2相以上であればよく、好ましくは3n相(nは正の整数)であればよい。つまり、職編発生器は、避性コア及び複数のコイルからなり、前記監極上に磁編を生成しこの磁響を一方向に連続移動できるものであればよい。また、磁性コアに形成する溝の大きさ及

特開昭61-29128(6)

また、本発明装置はエッチングに限らず、プラスマCVDやスパッタリング堆積等の膜形成、或いは灰化処理にも適用することができる。ただし、スパッタリング堆積の場合前記陰極上に誤料としてのターゲットを配置し、前記陽極上に膜形成されるべき超材を配置する必要がある。そしてこの

4. 図面の簡単な説明

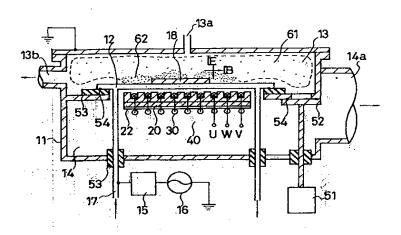
第1 図乃至第3 図はそれぞれ本発明の第1 の実施例に係わるドライエッチング装置を説明するためのもので第1 図は全体構成を示す概略構成図、第2 図は戦性コア構造を示す斜視図、第3 図はコイルの巻き方及び発生研界を示す模式図、第4 図は第2 の実施例を説明するための要部構成図、第

5 図は第3の実施例を示す概略構成図、第6図は 第4の実施例を示す概略関係、第7図はの を説明するための要部構成図、第8図乃至第10 図はそれぞれ従来の問題点を説明するための で第8図はマグラトロン放電利用のドライスの で第8図はマグラトすりのは があるための理を記明明のドライスの で第8図はマグラトは対数図、第9図は とエッチング課でとの関係を示す特性図、 とエッチンク関係を示す特性図、 とエッチンクは 図はな発明者等が先に提案したプラス体 理 装置(特願昭59-17796号)の全体構成 を示す機略構成図である。

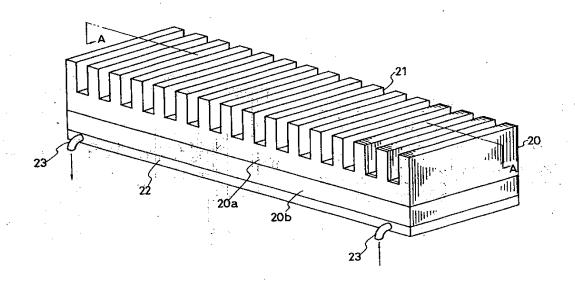
 密度プラズマ領域、71,72…ヘルムホルツコイル、80…鉄板。

出願人代理人 弁理士 鈴紅武彦

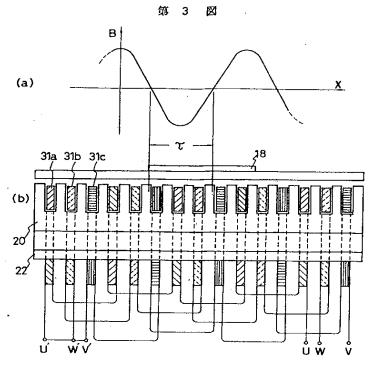
第 1 图



馆 2 図

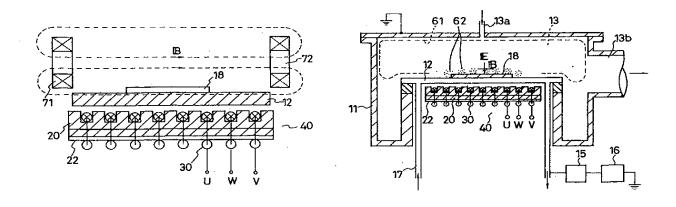


特開昭61-29128(8)

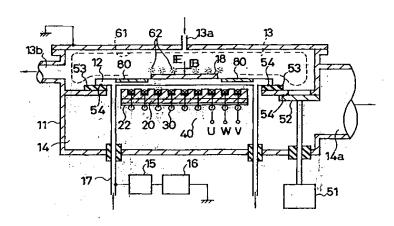


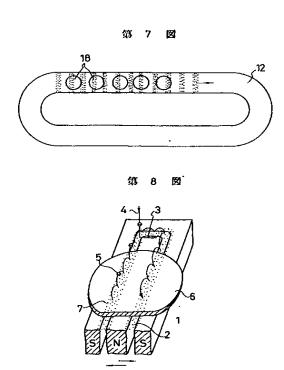
第 4 図

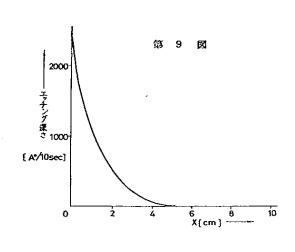


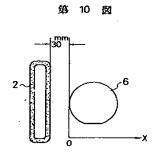


第 6 図









第 11 図

